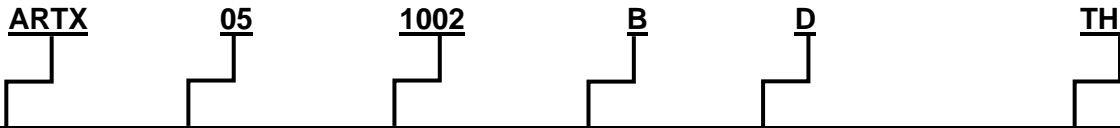


**1 適用範圍：**

- 1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之ARTX系列薄膜晶片電阻器。
- 1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛。
- 1.3 本系列產品適用於車用一般電子線路應用。
- 1.4 本系列產品符合 AEC-Q200 , grade 0.規範。

**2 型別名稱：**

(例)



型別	尺寸	電阻值 (4 碼)	容差	溫度係數	包裝型式(請參閱 IE-SP-054)
車用薄膜 晶片電阻器	02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206)	EX. 47.5Ω=47R5 10KΩ=1002	L=± 0.01% P=± 0.02% W=± 0.05% B=± 0.1% C=± 0.25% D=± 0.5% F=± 1.0%	A=±5ppm/°C B=±10ppm/°C C=± 15ppm/°C D=± 25ppm/°C E=± 50ppm/°C	TP : 4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs TH : 4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs

**3 規格表：**

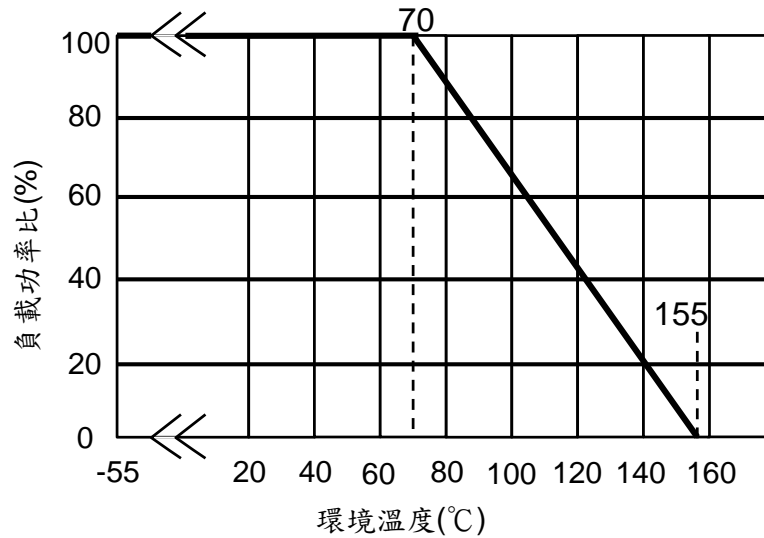
型別	額定 功率	最高額定 電壓	最高過負 荷電壓	溫度係數 (ppm/°C)	阻值範圍						
					L(±0.01%) E-96、E-24	P(±0.02%) E-96、E-24	W(±0.05%) E-96、E-24	B(±0.1%) E-96、E-24	C(±0.25%) E-96、E-24	D(±0.5%) E-96、E-24	F(±1%) E-96、E-24
ARTX02	1/16 W	50V	100V	±50、±25	50Ω~11KΩ		10Ω~100KΩ				
				±15			10Ω~11KΩ				
				±10			50Ω~11KΩ				
				±5			50Ω~11KΩ	---	---		
ARTX03	1/10 W	75V	150V	±50、±25	50Ω~14KΩ		10Ω~330KΩ				
				±15			10Ω~14KΩ				
				±10			50Ω~14KΩ				
				±5			50Ω~14KΩ	---	---		
ARTX05	1/8 W	150V	300V	±50、±25	50Ω~17KΩ		10Ω~1MΩ				
				±15			10Ω~17KΩ				
				±10			50Ω~17KΩ				
				±5			50Ω~17KΩ	---	---		
ARTX06	1/4 W	200V	400V	±50、±25	50Ω~20KΩ		10Ω~1MΩ				
				±15			10Ω~20KΩ				
				±10			50Ω~20KΩ				
				±5			50Ω~20KΩ	---	---		
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C							

IE			QA		備註	發行管制章 DATA Center.
制訂	審查	核准	會簽	非發行管制文件 自行注意版本更新 非經允許，禁止自行影印文件		
						Series No. <b>60</b>

3.1 功率衰減曲線：

使用溫度範圍：-55°C ~ +155°C

周圍溫度若超過70°C至155°C之間，功率可照下圖曲線予以修定之。



3.2 額定電壓或額定電流：

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms)電壓。

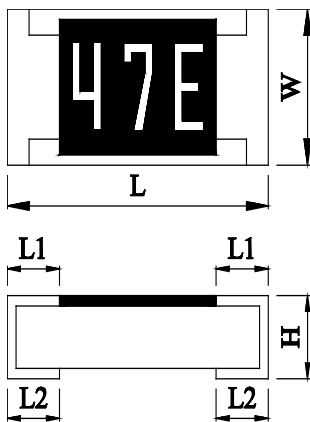
可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電壓時，則以最高額定電壓為其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

4 尺寸：

Unit:mm



Type	Dimension Size Code	L	W	H	L1	L2
ARTX02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10
ARTX03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.25±0.15	0.25±0.15
ARTX05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
ARTX06	1206	3.10±0.10	1.60±0.10	0.55±0.10	0.45±0.20	0.40±0.20

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

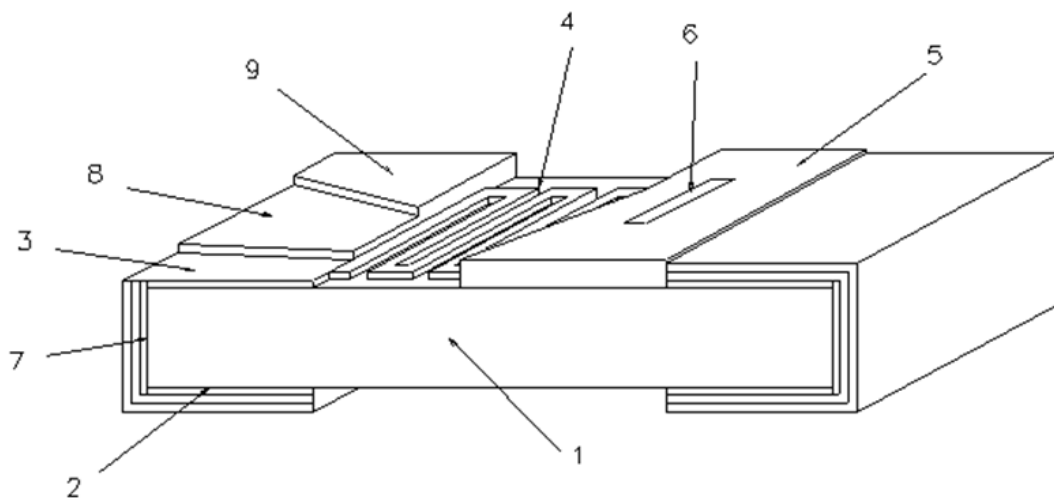
發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

5 結構圖：



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	字碼	Marking
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	側面內部電極	Terminal inner electrode
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	Ni 層	Ni layer
4	電阻層	Resistive layer	9	Sn 層	Sn layer
5	保護層	Protective coating			

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

6 信賴性試驗項目：

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistance Tolerance
Electrical Characterization	$TCR (ppm / ^\circ C) = \frac{(R2 - R1)}{R1 (T2 - T1)} \times 10^6$ R1: Resistance at room temperature ( $\Omega$ ) R2: Resistance at $-55^\circ C$ or $+125^\circ C$ ( $\Omega$ ) T1: Room temperature ( $^\circ C$ ) T2: Temperature $-55^\circ C$ or $+125^\circ C$  Experiment evidence: AEC-Q200	Ref to 3.specification
Short Time Overload	Applied 2.5 times rated voltage for 5 seconds and release the load for about 30 minutes, then measure its resistance variance rate. (Rated voltage refer to item 3. general specifications)  Refer to JIS-C5201-1 4.13	$\pm(0.05\%+0.05\Omega)$
Solderability	<b>Test method:</b> <b>Test item 1 (solder pot test): Method B</b> Precondition: The specimens are subjected to $155^\circ C$ dry bake for $4hrs \pm 15min$ . The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of $235 \pm 5^\circ C$ for $5+0/-0.5$ sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. <b>Test item 2 (Leaching test): Method D</b> The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of $260 \pm 5^\circ C$ for $30+0/-0.5$ sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope.  Experiment evidence AEC-Q200	Conductor be soldered area $\geq 95\%$ .
Resistance to Soldering Heat	The specimens are fully immersed into the Pb-free solder pot, then take them out to stabilize for 1 hour or more and measure of its resistance variance rate. Temp of solder pot : $260 \pm 5^\circ C$ Soldering duration : $10 \pm 1$ sec.  Experiment evidence AEC-Q200	$\pm(0.05\%+0.05\Omega)$
Board Flex (Bending Test)	Solder the specimens on the test PCB and put the PCBA onto the Bending Tester. Add force at the central part of PCB, and the duration of the applied forces shall be $60 (+5)$ Sec. Measure of its resistance variance rate in load. Bending depth (D) : $02、03、05=5mm$ $005、01、06、12=3mm$ $20、25=2mm$  Experiment evidence: AEC-Q200	$\pm(0.1\%+0.05\Omega)$

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistance Tolerance
High Temperature Exposure	Put the specimens in the chamber with temperature of $155\pm 3^{\circ}\text{C}$ for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for $24\pm 4\text{hr}$ or more, and measure of its resistance variance rate.  Experiment evidence: AEC-Q200	$\pm(0.3\%+0.05\Omega)$
Temperature Cycling (Rapid Temperature Change)	Put the specimens in the High & low temperature test chamber with temperature varies from $-55^{\circ}\text{C}$ to $125^{\circ}\text{C}$ for 5 minutes and total 1000 cycles. Then take them out to stabilize in room temperature for $24\pm 4\text{hr}$ or more, and measure of its resistance variance rate.  Experiment evidence: AEC-Q200	$\pm(0.1\%+0.05\Omega)$ No visible damage.
Biased Humidity	Solder the specimens on the test PCB and put them into the constant temperature humidity chamber with $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ and $85\pm 5\%RH$ . Then apply the test voltage that calculates based on the 10% of rated power for 1000hrs. Then take them out to stabilize in room temperature for $24\pm 4\text{hr}$ or more, and measure of its resistance variance rate.  Experiment evidence: AEC-Q200	$\pm(0.1\%+0.05\Omega)$
Operation Life	Solder the specimens on the test PCB and Put them in the chamber with temperature of $125\pm 3^{\circ}\text{C}$ and load the voltage for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for $24\pm 4\text{hr}$ or more, and measure of its resistance variance rate. Note: The input voltage shall refer to the power de-rating curve (referring to page 2, No.3.1)  Experiment evidence: AEC-Q200	$\pm(0.1\%+0.05\Omega)$

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

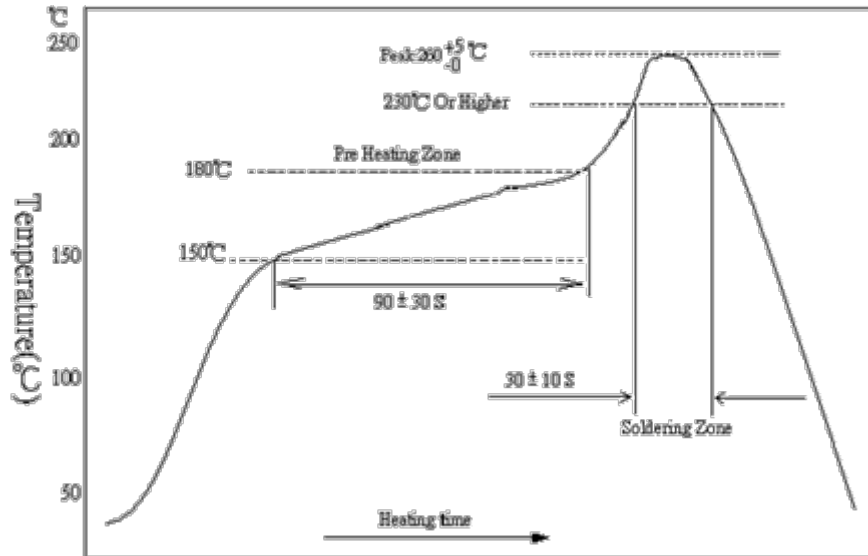
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. **60**

7 技術應用說明：(此為建議，請客戶使用時依實際應用作調整)

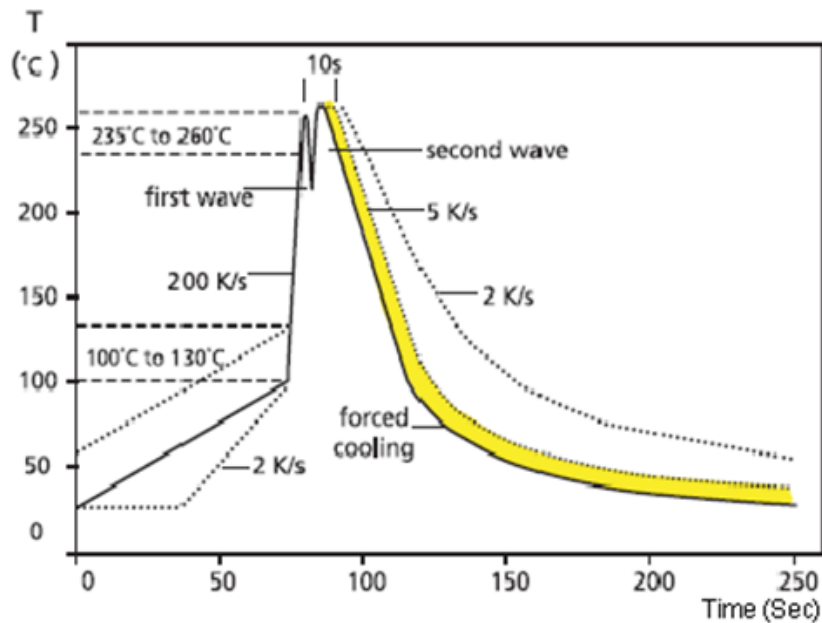
7.1 建議焊接方法：

7.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile (符合J-STD-020D)



備註:零件最高耐溫 $260 +5/-0^{\circ}\text{C}$ , 10秒。

7.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



7.1.3 烙鐵焊錫方法: $350 \pm 10^{\circ}\text{C}$  3秒之內。

備註

非發行管制文件  
自行注意版本更新

非經允許，禁止自行影印文件

發行管制章 DATA Center.

Series No. 60

RALEC 旺詮	ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級)	文件編號	IE-SP-172
		版本日期	2021/07/09
		頁次	7

### 7.2 汽車電子應用領域：

此規格產品為汽車電子用途，RALEC將不為任何使用在特殊環境下，使用此規格產品導致之損害、費用或損失負責。本系列產品適用之汽車電子應用領域，包括但不限於如下所示，如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。

### 7.3 使用環境注意事項：

若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示)，則需針對下列或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。

- (a) 運用於高溫高濕之環境。
- (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境:Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>及NO<sub>2</sub>。
- (c) 於非驗證過液體中使用，包括水、油、化學品及有機溶劑。
- (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品。
- (e) 於焊錫後之清洗，需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑，縱然使用免洗助焊劑，仍建議清洗。

### 7.4 暫態過負載注意事項：

本產品可能對於暫態過負載而導致產品之功能喪失，請注意您的製造過程和保存，避免發生高於產品規格之暫態過負載施加在產品上。

### 7.5 作業及處理注意事項：



- (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。
- (b) 印刷電路板 (PCB) 分開或固定在支撐體上時應小心操作，因為印刷電路板 (PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。
- (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用，尤其當功率超出額定值時，將會負載在電阻上有可能因溫度上升造成機器損害。
- (d) 若電阻短時間將可能承受大量負載(脈衝波)衝擊時，必須於使用前設置作業環境。
- (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認，充分考慮故障安全設計，確保系統上的安全性。

## 8 儲存期限：

- 8.1 在儲存環境25±5°C、60±15%之條件下可儲存二年。
- 8.2 存儲時請避開如下惡劣環境，以免影響產品性能及焊錫連接性：海風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>及NO<sub>2</sub>等腐蝕性氣體的場所，陽光直射、結露場所。
- 8.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向，嚴禁摔落、擠壓箱體，否則可能造成產品電極或本體受損。

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
	非經允許，禁止自行影印文件	Series No. 60

9 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示：(外銷中國大陸)

	
<p>電子信息產品污染控制標誌</p>	<p>包裝回收標誌</p>

10 附件：

10.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60



RALEC 旺詮	ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級)	文件編號	IE-SP-172
		版本日期	2021/07/09
		頁次	9

### 法律免責聲明

RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱"RALEC")不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整，而承擔任何責任。RALEC 可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善，恕不另行通知。

RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/或擔保。在法律准許的最大程度內，RALEC 不承擔任何下述之責任：(i)因應用或使用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任，(ii)任何及所有責任，包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或附帶性損害，及(iii)任何及所有默示保證，包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。

RALEC 將此產品定義為車用電子用途，不適用於任何醫療救生或維生設備，亦不適用於當 RALEC 產品故障時，可能造成人員傷亡之任何應用上。RALEC 所提供的任何及所有的關於產品應用上的技術建議，均為無償提供，RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果，不承擔任何義務及責任，採用該等建議之所有風險，概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合，所產生的所有風險及責任，概由買方承擔，不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術說明、建議或其他。

此處所提供之資訊僅為說明產品規格，產品未變更時，RALEC 保有修改此內容不另行通知之所有權利，任何產品變更將會以 ECN 公布。

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章 DATA Center.
	非經允許，禁止自行影印文件	Series No. 60

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Thick Film Resistors - SMD category](#):*

*Click to view products by [RALEC manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CR-05FL7--150R](#) [CR-05FL7--698K](#) [CR-12FP4--324R](#) [CR-12JP4--680R](#) [M55342K06B10D0RS6](#) [M55342K06B14E0RS6](#)  
[M55342K06B1E78RS3](#) [M55342K06B24E9RS6](#) [M55342K06B6E19RWL](#) [M55342K06B6E81RS3](#) [M55342M05B200DRWB](#)  
[M55342M06B4K70MS3](#) [MC0603-511-JTW](#) [742C083750JTR](#) [MCR01MZPF1202](#) [MCR01MZPF1601](#) [MCR01MZPF1800](#)  
[MCR01MZPF6201](#) [MCR01MZPF9102](#) [MCR01MZPJ113](#) [MCR01MZPJ121](#) [MCR01MZPJ125](#) [MCR01MZPJ751](#) [MCR03EZHJ103](#)  
[MCR03EZPF2004](#) [MCR03EZPJ270](#) [MCR03EZPJ821](#) [MCR10EZPF1102](#) [MCR10EZPF2700](#) [MCR18EZPJ330](#) [RC1005F1152CS](#)  
[RC1005F1182CS](#) [RC1005F1372CS](#) [RC1005F183CS](#) [RC1005F1911CS](#) [RC1005F1912CS](#) [RC1005F203CS](#) [RC1005F2052CS](#)  
[RC1005F241CS](#) [RC1005F2431CS](#) [RC1005F3011CS](#) [RC1005F303CS](#) [RC1005F4321CS](#) [RC1005F4642CS](#) [RC1005F471CS](#)  
[RC1005F4751CS](#) [RC1005F5621CS](#) [RC1005F6041CS](#) [RC1005J106CS](#) [RC1005J121CS](#)